PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-276367

(43) Date of publication of application: 01.10.1992

(51)Int.CI.

G11B 21/21 G11B 5/187 G11B 5/60

(21)Application number: **03-315281**

(71) Applicant: INTERNATL BUSINESS MACH

CORP <IBM>

(22)Date of filing:

05.11.1991

(72)Inventor:

CHANG HENRY C

MAO-MIN CHEN HORNG CHENG T

SCHWENKER ROBERT O

(30)Priority

Priority number : 90 634834

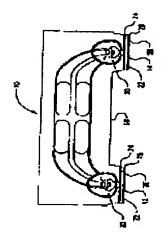
Priority date: 27.12.1990

Priority country: US

(54) MAGNETIC HEAD-SLIDER HAVING PROTECTIVE FILM AND ITS PRODUCTION (57) Abstract:

PURPOSE: To provide protective films which protect a magnetic head during the process for manufacturing rails and protect the magnetic head against wear and damage of corrosion during use with a magnetic recorder.

CONSTITUTION: A magnetic head slider 10 has the protective films 22 on its rails 12 and 14. The protective films 22 are composed of thin adhesive layers 24, thin amorphous hydrogenated carbon layers 26 and thin masking layers 28. The protective films 22 are formed by subjecting the thin-film magnetic head to finishing by lapping so as to attain a prescribed size, then depositing the films on the air bearings surfaces of the slider before forming the patterns of the rails on the air bearing surfaces.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-276367

(43)公開日 平成4年(1992)10月1日

(51) Int.Cl.*	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G11B 21/21	101 K	9197-5D		
5/187	E	6789-5D		
5/60	С	9197-5D		
21/21	101 L	9197-5D		

審査請求 有 請求項の数19(全 8 頁)

(21)出願番号	特顯平 3-315281	(71)出順人	390009531
			インターナショナル・ビジネス・マシーン
(22)出膜日	平成3年(1991)11月5日		ズ・コーポレイション
			INTERNATIONAL BUSIN
(31)優先權主張番号	634834		ESS MASCHINES CORPO
(32)優先日	1990年12月27日		RATION
(33) 優先権主張国	米国 (US)		アメリカ合衆国10504、ニユーヨーク州
			アーモンク (番地なし)
		(72)発明者	ヘンリー・チンリン・チヤン
			アメリカ合衆国カリフオルニア州サンノ
			ゼ、ホロー・パーク・コート1161番地
		(74)代理人	井理士 頓宮 孝一 (外4名)
			#145-771-741 A

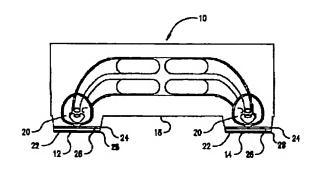
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 保護被膜を有する磁気ヘツドスライダ及びその製造方法

(57) 【要約】

【構成】磁気ヘッドスライダ10は、そのレール12及び14の上に保護被膜22を備えている。保護被膜22は、薄い接着層24、薄いアモルファス水素添加炭素層26、及び薄いマスキング層28から構成されている。保護被膜22は、薄膜磁気ヘッドを所定の寸法にするようにラップ仕上げしてからレールのパターンを空気支持面上に作る前にスライダの空気支持面上に堆積される。

【効果】保護被膜は、レールの製作プロセス中に磁気へッドを保護すると共に磁気記録装置での使用中に磁気へッドを摩耗及び腐食の損傷から保護する。



1

【特許請求の範囲】

【簡求項1】前端及び後端と空気支持面とを有するスライダ構造体と、前配空気支持面上にあって、奪い接 層と薄いアモルファス水素添加炭素層と、マスキング層とから成る少なくとも三つの層を備えている保護被膜を有するパターン領域とを有することを特徴とする磁気ヘッド支持用磁気ヘッドスライダ。

【請求項2】前配パターン領域は、少なくとも一つのレールを備えていることを特徴とする請求項1に記載の磁気へッドスライダ。

【請求項3】前記接着層は、シリコンから成ることを特徴とする請求項2に記載の磁気ヘッドスライダ。

【請求項4】前記接着層の厚さは、約10~50オングストロームであることを特徴とする請求項3に記載の磁気へッドスライダ。

【請求項5】前記マスキング層は、シリコンの化合物であることを特徴とする請求項1に記載の磁気ヘッドスライグ。

【請求項6】前記シリコンの化合物は、SIOxである ことを特徴とする請求項5に記載の磁気ヘッドスライ 20 ダ。

【請求項7】前記保護被膜の厚さは、約250オングストローム以下であることを特徴とする請求項1に記載の 磁気ヘッドスライダ。

【請求項8】磁気ヘッドが所定寸法になるように形成された空気支持面を備えている、磁気ヘッド支持用の、磁気ヘッドスライダを製造する方法であって、前配スライダの前配空気支持面上に、薄い接着層と、薄いアモルファス添加炭素層と、薄いマスキング層とから成る保護被膜を堆積する工程と、前配空気支持面上に少なくとも一つのレールのパターンを、前配レール以外の前配空気支持面の領域内で前配空気支持面から所定の深さまで物質を除去することにより形成する工程と、少なくとも、前配マスキング層の表面の特性を変える工程と、磁気配像装置内で前配スライダが正常に動作している期間中、保護被膜が磁気ヘッドと空気支持面とを摩耗及び腐食の損傷から保護する働きをするように前配レール上に前配保護被膜を保持する工程とから成ることを特徴とする磁気ヘッドスライダの製造方法。

【請求項9】レールのパターンを形成する前配工程は、 エッチングプロセスにより行われることを特徴とする請 求項8に配載の磁気ヘッドスライダの製造方法。

【請求項10】前配エッチングプロセスは、反応性イオンエッチングから成ることを特徴とする請求項9に記載の磁気ヘッドスライダの製造方法。

【請求項11】前記接着層は、シリコンから成ることを 特徴とする請求項8に記載の磁気ヘッドスライダの製造 方法。

【韓求項12】前記接着層の厚さは、約 $10\sim50$ オン と、基板は切断されて1列の Λ ッドが並べて形成され グストロームであることを特徴とする請求項11に記載 50 る。なお列の形を成している間に、薄膜磁気 Λ ッドが所

の磁気ヘッドスライダの製造方法。

【請求項13】前配保護被膜の厚さは、約250オングストローム以下であることを特徴とする請求項12に記載の磁気ヘッドスライダの製造方法。

【請求項14】磁気ヘッドが所定寸法になるように形成 された空気支持面を備えている、磁気ヘッド支持用の磁 気ヘッドスライダを製造する方法であって、前記スライ ダの前配空気支持面上に、暮い接着層と、暮いアモルフ ァス水素添加炭素層と、薄いマスキング層と、厚いアモ 10 ルファス水素添加炭素層とから成る保護被膜を堆積する 工程と、前配空気支持面上に少なくとも一つのレールの パターンを、前記レール以外の前記空気支持面の領域内 で前記空気支持面から、所定の深さまで物質を除去する ことにより形成する工程と、パターンを有するスライダ に酸素エッチングプロセスを施して前記厚いアモルファ ス水素添加炭素層を除去し、前記マスキング層の少なく とも表面の特性を変える工程と、磁気記録装置内で前記 スライダが正常に動作している期間中、保護被膜が磁気 ヘッドと空気支持面とを摩耗及び腐食の損傷から保護す る働きをするよう、前記レール上に前記保護被膜を保持 にする工程とから成ることを特徴とする磁気ヘッドスラ イダの製造方法。

【請求項15】レールのパターンを形成する工程は、エッチングプロセスにより行われることを特徴とする請求項14に記載の磁気ヘッドスライダの製造方法。

【請求項16】前配エッチングプロセスは、反応性イオンエッチングから成ることを特徴とする請求項15に配 載の磁気ヘッドスライダの製造方法。

【請求項17】前記接着層は、シリコンから成ることを 30 特徴とする請求項14に記載の磁気ヘッドスライダの製 造方法。

【請求項18】前記接着層の厚さは、約10~50オン グストロームであることを特徴とする請求項17に記載 の磁気ヘッドスライダの製造方法。

【請求項19】前記酸素エッチング工程後の前記保護被 膜の厚さは、約250オングストローム以下であること を特徴とする請求項14に記載の磁気ヘッドスライダの 製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、磁気ヘッドに関し、特に薄膜磁気ヘッド及び薄膜磁気ヘッドを製造する方法に 関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】 薄膜磁気へッドは、多年にわたり使用されており、これらヘッドは伝統的に、基板上に各々が複数のヘッドを有する一連の列を成して形成されている。ヘッドが製作されると、基板は切断されて1列のヘッドが並べて形成される。なお列の形を成している間に、棘蹠磁気へッドが断

定のスロート高さの寸法になるようにラップ仕上げされ るが、これはヘッドの性能にとって非常に重要である。 一旦所要のラップ仕上げされたスロート高さ寸法に達す ると、これはヘッドの以降の処理に影響されてはならな

【0003】ヘッドの処理の以降の工程の一つは、ラッ プ仕上げされた面にレールのパターンを作って空気支持 面(ABS)を形成することである。ABS上のレール の所要パターンは、その形状が漸次一層複雑になってき が一般に使用されている。エッチングプロセス中の薄膜 磁気ヘッドの保護には保護被膜が必要であり、この被膜 は、一般に厚く、エッチングプロセスの完了後除去され

【0004】次に磁気ヘッドの列を個別に磁気ヘッドス ライダに分離する。動作中に、スライダはABS及び取 り付けられた芽膜磁気ヘッドと磁気配象媒体との間に狭 い一様な間隔(普通は10マイクロインチ)を維持する ように、浮上する。磁気ディスク記録装置に正常動作で は、ヘッドは磁気記録媒体と偶然接触することがある。

【0005】従来技術では、ABSを、ヘッドと磁気記 録媒体との間に接触により生ずる機械的摩託から保護す るのに各種保護層が磁気ヘッドスライダ上に堆積され

【0006】例えば、米国特許Re. 32、464は、 剛性磁気配象ディスクがそれを摩託から保護する炭素の 保護層を備えている磁気配録装置を開示している。磁気 トランスジューサが炭素で、望ましくはグラファイトの 形で、被覆されて配録媒体との低摩擦耐摩耗接触面を形 成している。被膜の厚さは、2マイクロインチと10マ 30 る。 イクロインチとの間にある。

[0007] IBM TDB, December, 1912, p. 3173は、シリコンカーパイドまたはダイヤモン ド様炭素の保護層を有する磁気ヘッドスライダについて 述べている。保護層の厚さは、500から1000オン グストロームの範囲にある。

[0008] IBM TDB, June, 1976, p. 3 51は、約200から5000オングストロームの層を 成す窒化シリコンの保護層を有する磁気ヘッドについて 述べている。

【0009】1983年9月6日に公開された特開昭58 -150122磁気記録媒体に面するヘッドの表面上に潤滑効 果を有する物質の薄膜を備えた磁気ヘッドについて述べ ている。適切な物質のリストが示されており、それには 炭素が入っており、膜の厚さは、200から800オン グストロームの範囲の中にある。

【0010】米国特許4、130、847は、少なくと も磁気ヘッドの上面に保護被膜を有する磁気ヘッドスラ イダについて述べている。被膜は、スライダ本体の凹部 に10マイクロインチもの暮い厚さに作られている。

【0011】1988年11月24日に公表されたドイ ツ特許出願DE3、714、787は、磁気ディスク表 面が摩擦軽減炭素で被覆され、磁気ヘッドスライダの横 げたが炭素から成る摩擦軽減潤滑剤で被覆されている記 徳装置について述べている。 炭素の厚さは、10から1 000オングストロームである。

【0012】1988年8月22日に公表された特許出 膜PCT/US88/00438は、磁気ヘッドが側方 レールの一つの中に作り付けられている磁気ヘッドスラ ているので、エッチングプロセスのような乾式処理技法 10 イダについて関示している。スライダの上には摩託層が 設けられているが、これは50オングストロームの厚さ のクロム層と200オングストロームの厚さの炭素層と から構成されている。摩託層の二つの構成要素のどちら かを省略することができる。

> 【0013】薭膜磁気ヘッドを、磁気ディスク記憶装置 での磁気ヘッドスライダに正常動作中のみならず製作プ ロセスにおいても、保護するのに有効な磁気ヘッドスラ イダ用保護層について開示している参考文献は存在しな 41.

【0014】それ故、磁気ヘッドを、磁気記録装置での 20 磁気ヘッドスライダの正常動作中のみならず製作プロセ スにおいても保護する、磁気ヘッドスライダ上の薄い保 謹被膜を提供するのが本発明の主な目的である。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、前端及 び後端と空気支持面上の少なくとも二つのレールとを備 えた磁気ヘッドスライダが提供される。レールはその表 面に荐い接着層と、釋いアモルファス水素添加炭素層 と、暮いマスキング層とからなる保護被膜を備えてい

【0016】特定の実施例では、接着層は厚さが約10 から50オングストロームのシリコンから成り、マスキ ング層は、厚さが約50オングストロームのシリコンか ら成り、保護被膜の厚さは約250オングストローム以 下である。

【0017】磁気ヘッドスライダを製造する方法は、空 気支持面を形成して磁気ヘッドを所定の寸法にしてか ら、その空気支持面上に、奪い接着層と、奪いアモルフ アス水素添加炭素層と、暮いマスキング層とから成る保 護被膜を堆積する工程と、空気支持面上に、レール以外 の空気支持面の領域で空気支持面から所定の深さまで物 質を除去することによりレールのパターンを形成する工 程と、磁気配像装置での磁気ヘッドスライダの正常動作 中に磁気ヘッドスライダを摩耗及び腐食の損傷から保護 するようにレール上に保護被膜を保持する工程とから構 成される。

[0018]

【実施例】本発明は、磁気ヘッドスライダを備えている 磁気記録装置に関する。スライダは、脊膜磁気読み き 50 ヘッドを支持しており、ヘッドは、磁性材料、導電性材

40

料、及び電気絶縁材料の層を堆積して、磁気記録媒体上 の磁性被膜と共に変換機能を行うのに必要な周知の磁極 片及び磁気間隙を形成することにより形成される。製作 中、複数の薄膜磁気ヘッドをウェーハ上に堆積し、次い でこれを切断してトランスジューサが並行して設定され ている状態のトランジューサの列を形成する。荐膜磁気 ヘッドは所定のスロート高さ寸法まで重ねるが、これは ヘッドの性能にとって非常に重要である。レールのパタ ーンをラップ仕上げ済みの表面上に形成して空気支持面 (ABS)を形成し、列を個別の磁気ヘッドスライダに 10 分離する。

【0019】各スライダを懸吊装置に取り付け、これを 今度は、例えば磁気式の、回転ディスクに書き込むとき 磁気ヘッドにより形成されるトラック上に磁気ヘッドを 位置決めするアクセス装置に取り付ける。正常動作中、 スライダは、磁気記録媒体から、数マイクロインチの範 囲の、狭い間隔をおいて浮上する。

【0020】ABSを形成する従来技術のプロセスは、 製造プロセスで敏感なヘッド構成要素に加わる腐食損傷 とがわかっている。これは、或る場合には、エッチング 動作中、微妙な構成要素の被覆が不充分なためであり、 また他の場合には、エッチングプロセス中ヘッドを保護 するのに使用したマスキング層を除去する期間中に或る ヘッド構成要素が損傷するためであることがわかってい

【0021】ABSの形成後堆積した従来技術の保護層 は、現在の菩膜磁気ヘッドの動作中の寿命要件に合って いないということもわかっている。動作中のヘッド/ス ライダの寿命の劣化は、一部は、飛行中にヘッドと磁気 30 記録媒体との間が偶然に接触することにより生ずる機械 的摩耗によることがわかっている。機械的摩託の他に、 **薄膜磁気ヘッドは、大気の通常の構成成分により攻撃さ** れる多様な物質を含有している。ヘッドを大気に長くさ らすと、酸化によりヘッド材料の腐食を生ずるためヘッ ド性能の劣化を生ずる可能性がある。

【0022】本発明によれば、薄い接着層と、薄いアモ ルファス水素添加炭素層と、マスキング層とから成る保 護被膜は、薄膜磁気ヘッドを、ABS上にレールのパタ ーンを形成する処理においてばかりでなく、磁気ディス クファイルでのヘッドの正常動作中にも、損傷から保護 するのに有効であることが思いがけなくも観察された。 これは、従来技術のプロセスでは、処理中に使用する保 護被膜はABSを形成するエッチングプロセス中に次第 に侵食されるため非常に厚く作られていたので、予期し ないことであった。他方、動作中のスライダ上の保護層 の厚さは、その厚さが薄膜磁気ヘッドと磁気記録媒体と の間の間隔に直接加わるため非常に薄い寸法に制限され ている。特定の実施例では50オングストローム程度の

作中のヘッドの寿命との双方がかなり改善されることが わかった。

【0023】図1を参照すると、複数の薄膜磁気ヘッド 20を備えた部分列11の図が示されている。列11の 表面19は、各種膜磁気ヘッド20が所定のスロート高 さを有するようになるまでラップ仕上げされている。レ ールのパターンは、表面19の上に作られて空気支持面 (ABS)を形成しており、列は次に個別の磁気ヘッド スライダ10に切離される。

【0024】レールのパターンは図2に示すようにする ことができる。図2では、1対の外側レール12、14 が中心レール16と共に作られている。外側レールはス ライダ10の前端15から後端17に向かって途中まで 延びているが、中心レールは前端15から後端17まで 延びている。薄膜磁気ヘッド20は、中心レール16の 後端に設けられている。

【0025】レールのパターンは、図3に示すようにす ることもでき、この実施例は図1の列11に示す構成に 対応する。この場合には外側レール12、14はスライ によりかなりな歩どまりの損失を生ずる可能性のあるこ 20 ダ10の前端15から後端17まで延びている。 薄膜磁 気ヘッド20は、外側レール12、14の後端17に設 けられている。

> 【0026】個別スライダ10に作られるレールパター ンは、ABS19の上に奪腹磁気ヘッド20のラップ仕 上げされた磁極片と同じレベルにあり、残りは、移動す る磁気配録媒体と協同して、配録媒体から所定の高さの ところまでスライダを浮上させる圧力プロフィルを生じ るように選定された深さだけABS19よりへこんでい る凹領域18である。

【0027】本発明によれば、ヘッドが所定のスロート 高さになるようにラップ仕上げされてからレールパター ンがABS上に作られる前の或る時間に、保護被膜がA BS上に作られる。この保護被膜は、薄膜磁気ヘッドを 三つの飯様で保護する。先ず、保護被膜は、ヘッド/ス ライダを処理してレールのパターンをABS上に形成す る工程中に蒋膜磁気ヘッドを保護するのに有効である。 保護被膜は、磁気ディスクファイルでのヘッドの正常動 作中に、例えば、ヘッド及びABSを、ヘッド/スライ ダと磁気記録媒体との間の偶然の接触により生ずる機械 的摩耗から保護するのにも有効である。機械的摩耗の他 に、保護被膜は、大気の通常構成成分により攻撃される 磁気ヘッドに含まれている多様な物質を、装置の正常動 作中に酸化及び腐食から保護するのにも有効である。

【0028】保護被膜22 (図5及び図6) は、少なく とも三つの層から構成されており、第1の層は適切な接 着層24であり、第2の層は薄いアモルファス水素添加 **炭素層26であり、第3の層は適切なマスキング層28** である。特定の実施例では、接着層24はシリコンであ り、マスキング層28はシリコンの化合物であり、保護 薄いアモルファス水素添加炭素層でも製作歩どまりと動 50 被膜の全体の厚さは約250オングストロームである。

10

【0029】本発明による磁気ヘッドスライダを製造す るプロセスを図4AB至4Dを参照して説明することに する。このプロセスは、単独スライダ10または望まし くは、並行関係に並んだ複数のスライダから成る列11 から出発する。 蕁膜磁気ヘッド20は列11の第1の表 面21の上に製作され、第1の表面21はABS19に 対して実質上90°を成している。ABS19は、薄膜 磁気ヘッドが所定のスロート高さに達するまでラップ仕 上げされる。ラップ仕上げは、例えば、米国特許4、9 12、833に配されているような適切な任意の手法に よって行うことができる。又、薄膜磁気ヘッド20が磁 気抵抗性 (MR) 読み取りトランジューサを有する場合 には、米国特許4、914、868に記されているよう にラップ仕上げを行うことができる。その場合、ABS は、MR競み取りトランジューサが所定のMR業子の高 さに達するまでラップ仕上げされる。

【0030】 薄膜磁気ヘッド20のラップ仕上げ法の列 を図4Aに示す。次に、接着層24、アモルファス水素 添加炭素層26、及びマスキング層28から成る3構成 の保護被膜22をABS19の上に堆積する(図4 B) 。特定の実施例では、接着層24は、アモルファス シリコンの堆積層から構成さている。典型的には、シリ コンは約10~50オングストロームの厚さまで堆積さ れるが、可能な範囲は単層から約500オングストロー ムまでである。しかし、磁気ヘッドと磁気記録媒体との 間の間隔の増大を制限するという観点から、シリコンの 更に薄い層(50オングストローム未満)が望ましい。

【0031】アモルファス水素添加炭素層26は、約5 0~1000オングストロームの厚さに堆積される。5 0オングストローム程度の薄いアモルファス水素添加炭 30 素層26でも耐摩耗性及び耐腐食性をかなり改善するこ とがわかっている。しかし、更に厚い層は保護を増大す るので望ましく、従って、厚さは磁気ヘッドと磁気配録 媒体との間の間隔の許容増加量に基づいて選定される。

【0032】保護被膜22の各層は、例えばスパッタリ ングのような適切な任意の技法によって堆積することが できる。DCマグネトロンスパッタリングかRFマグネ トロンスパッタリングかのいずれかを使用することがで きる。特定の実施例では、接着層24は約10から約5 0オングストロームの厚さのシリコンから構成されてい 40 る。

【0033】アモルファス水素添加炭素層26の堆積パ ラメータは、水素含有量、密度、硬度、及び光学的密度 が、スパッタリングパワー、アルゴンキャリヤ中の水素 の百分率、及び圧力の関数であるから、層の特性を決定 する。

【0034】図7は、アモルファス水素添加炭素層26 の水素濃度をスパッタリングパワー、百分率水素、及び 圧力の関数として示してある。DCマグネトロンスパッ

トに範囲内の水素濃度をその特定の実施例において達成 することができる。RFマグネトロンスパッタリングに ついて示した三つの例では約28~40パーセントの範 囲内の水素濃度が得られる。化学蒸着(CVD)による 特定の実施例では、水素濃度は約43パーセントであ り、スパッタリング装置Sの別の特定の実施例では水素 機度は約38パーセントであったこと。

【0035】特定の実施例では、アモルファス水素添加 炭素層の堆積のためにRFマグネトロンスパッタリング を選定した。というのは、28から40パーセントの範 囲内の水素濃度が密度、硬度、光学的密度、抵抗率、破 壊電圧に対する特性の最良の組み合わせを示すと共に試 行された他のすべての堆積技法の中で最良の腐食保護を 行ったからである。

【0036】次にパターン可能物質30の厚い層を保護 被膜22の上に堆積する。パターン可能物質30は、好 **道実施例ではフォトレジスト材料である。フォトレジス** ト材料を所定のレール構成の陰固パターンを成す適切な マスク(図示せず)を通して露光し、現像し、露光域で 20 除去する。残りのフォトレジスト材料は所定のレールパ ターンをABS19の上に形成するマスクとして役立 つ.

【0037】マスクされた列11に、図4Cに矢印で示。 したように、例えば、スパッタエッチング、反応性イオ ンエッチング、イオンミリング、またはレーザエッチン グのような適切な物質除去プロセスを施す。エッチング プロセス中、保護被膜22のマスクしない部分を構成す る物質が最初に除去され、次に基板13の下層領域が、 スライダ10に対して、所要浮上特性を付与するよう選 定された深さまで除去される。フォトレジストマスク3 0の残りを次に、例えば、適切な密媒により除去する。

【0038】マスキング層28を形成する物質は、パタ ーン可能物質30の層を除去するために選定された物質 と反応しないように選定される。特定の実施例では、マ スキング層28はシリコンで形成されている。シリコン はフォトレジスト層30の残りを除去するのに選定され た溶媒と反応しない。次に、保護被膜22に酸素プラズ マエッチング処理を施すと、シリコンマスキング層28 の少なくとも電光面が、酸素プラズマエッチング中に酸 素と反応してシリコンの化合物SIO:を形成するよう になる。この化合物は、分析によれば、厳密にSIO: ではなく、幾つかの他のシリコン酸化物も含むので、S iO.と呼称される。得られるSiO.層は、強靱で且つ 大気の通常構成要素とは反応しないため優れた保護層と なる。SiOr層はまた、エッチストップとしても役立 つので保護被膜22の下層が酸素プラズマエッチング動 作中に影響を受けることがない。

【0039】保護被膜22の残りの部分は、スライダ1 0のレールを覆い、スライダレールの製作プロセス中ス タリングを使用することにより、15から19パーセン 50 ライダを保護している。列11のスライダ10を次に分

離して図5及び図6に示すように個別のスライダを形成 する。保護被膜はまた薄膜磁気ヘッド20及びABS を、磁気記録装置でのスライダ10の通常動作中に摩託 及び腐食の損傷から保護する。

【0040】本発明の他の実施例では、保護被膜22は 4層から構成されている。4層は、薄い接着層、薄いア モルファス水素添加炭素層26、薄いマスキング層2 8、及び厚いアモルファス水素添加炭素層32から構成 されている。この実施例に対する製造プロセスは前と同 じ工程を含み、厚い炭素層32がエッチング動作中等膜 10 磁気ヘッドの損傷に対する追加の保護を行う。しかし、 酸素プラズマエッチング動作中は、厚い水素添加炭素層 32は、酸素と反応してCO及びCO2を形成するの で、この層32は除去される。スライダ10の上に得ら れる構造は、シリコンのエッチストップ層28と酸素と の間の反応が実質上同じであるから、上に述べたものと 実質上同じである。

【0041】磁気ヘッドを、製作中のみならず、例え ば、磁気ディスクファイルでの正常動作中にも損傷から 保護する、薄い接着層とアモルファス水素添加炭素層と 20 マスキング層とから成る保護被膜を備えている磁気ヘッ ドスライダについて開示した。この構造は、製作中に厚 い保護被膜を使用してから除去し、スライダの製作後幕 い保護被膜を堆積して使用中の保護被膜として役立てる 従来技術の手法とは対照的である。本発明は、製造歩ど まりを一層大きくすると共に磁気記録装置での動作時の 寿命を一層長くする。

【0042】本発明についてその好道実施例を参照して 特に図示し且つ説明したが、当業者はこれに関して本発 明の精神及び範囲を逸脱することなく形態及び細部に他 30 20・・・磁気ヘッド の種々な変更を行うことができることを理解するであろ う。

[0043]

【発明の効果】保護被膜は、レールの製作プロセス中に

10 磁気ヘッドを保護すると共に磁気記録装置での使用中に 磁気ヘッドを摩耗及び腐食の損傷から保護する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 荐膜磁気ヘッドの部分列の平面図である。

【図2】磁気ヘッドスライダの特定の実施例の下面平面 図である。

【図3】磁気ヘッドスライダの別の実施例の下面平面図 である。

【図4A】本発明による磁気ヘッドスライダを作るプロ セスの1工程における菩膜磁気ヘッドの部分列を示す図 である.

【図4B】本発明による磁気ヘッドスライダを作るプロ セスの1工程における薄膜磁気ヘッドの部分列を示す図 である。

【図4C】本発明による磁気ヘッドスライダを作るプロ セスの1工程における膵臓磁気ヘッドの部分列を示す図

【図4D】本発明による磁気ヘッドスライダを作るプロ セスの1工程における薄膜磁気ヘッドの部分列を示す図 である.

【図5】本発明による磁気ヘッドスライダの特定の実施 例の後端の平面図である。

【図6】本発明による磁気ヘッドスライダの別の実施例 の後端の平面図である。

【図7】アモルファス水素添加炭素層内の水素濃度をス パッタリングパワーの関数として示す図である。

【符号の説明】

10・・・磁気ヘッドスライダ 12及び14・・・ 外側レール

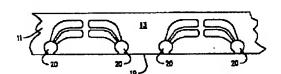
22・・・保護被膜

24・・・接着層

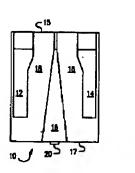
26・・・アモルフ

アス水素添加炭素層

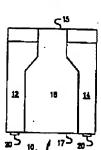
28・・・マスキング層



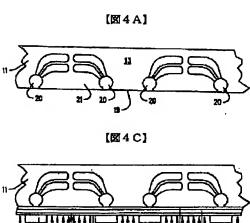
【図1】

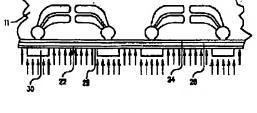


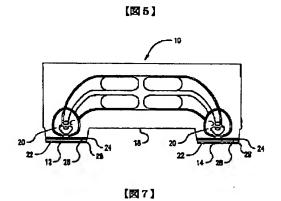
[図2]

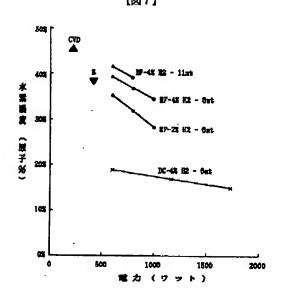


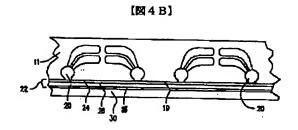
[図3]

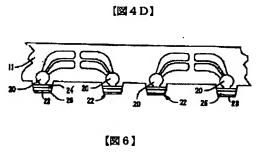


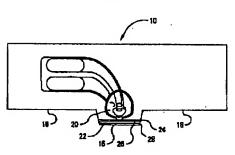












フロントページの続き

(72)発明者 マオーミン・チエン アメリカ合衆国カリフオルニア州サンノ ゼ、パレー・クアイル・サークル1173番地 (72)発明者 チエン・ツオン・ホン アメリカ合衆国カリフオルニア州サンノ ゼ、カルカツテラ・ドライプ7174番地

(72)発明者 ロパート・オツトオ・スエンカー アメリカ合衆国カリフオルニア州サンノ ゼ、ゴンドラ・ウエイ6859番地